研究評価委員会

「省エネ製品開発の加速化に向けた複合計測分析システム研究開発事業」 (事後評価)分科会議事録及び書面による質疑応答

日 時:2020年11月18日(水)13:25~17:20

場 所: NEDO 川崎 2301, 2302 会議室 (オンラインあり)

出席者(敬称略、順不同) ※リモート参加者

<分科会委員>

分科会長 原田 明 九州大学大学院 総合理工学研究院

IFC 部門・物質科学部門 教授

分科会長代理 山根 常幸 株式会社東レリサーチセンター 取締役

研究部門 副部門長 技術・特許調査研究部 部長 ※

委員 大野 雄高 東海国立大学機構名古屋大学 未来材料・システム研究所

附属未来エレクトロニクス集積研究センター 教授 ※

委員 柴山 環樹 北海道大学大学院工学研究院

附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター

量子エネルギー変換材料分野 教授 ※

委員 陣內 浩司 東北大学 多元物質科学研究所 計測部門

高分子物理化学研究分野 教授 ※

<推進部署>

今田 俊也 NEDO 材料・ナノテクノロジー部 部長

長島 敏夫 (PM) NEDO 材料・ナノテクノロジー部 主査

田名部 拓也 NEDO 材料・ナノテクノロジー部 統括主幹

松井 克憲 NEDO 材料・ナノテクノロジー部 主査

<実施者>

一村 信吾 (PL) 早稲田大学リサーチイノベーションセンター 教授

井上 信介 株式会社島津製作所 課長

白川部 喜春 株式会社 日立ハイテク 部長代理

加藤 晴久 国立研究開発法人産業技術総合研究所 企画主幹 ※

山田 宏明 住友ゴム工業株式会社 課長 ※

永井 詩織 株式会社島津製作所

山本 聡 株式会社島津製作所 課長 ※

山下 誠司 東海国立大学機構 名古屋大学 助教 ※

大堀 謙一 株式会社堀場製作所 科学・半導体製品開発センター検出器担当※

保田 芳輝 株式会社堀場製作所 科学・半導体製品開発センター担当部長※

杉沢 寿志 日本電子株式会社 経営戦略室 副室長 ※

岸本 浩通 住友ゴム工業株式会社 センター長 ※

福地 将志 住友ゴム工業株式会社 主査 ※

海野 祐馬 住友ゴム工業株式会社 ※

初井 宇記 国立研究開発法人理化学研究所 チームリーダー ※

藤本俊幸国立研究開発法人産業技術総合研究所※赤穂昭太郎国立研究開発法人産業技術総合研究所※丸山豊国立研究開発法人産業技術総合研究所※

安永 卓生 国立大学法人九州工業大学 教授 ※

柳内 克昭 TDK株式会社品質保証本部 リーダー ※

<オブザーバー>

池田 秀俊 経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐 ※

永井 健寛 経済産業省 製造産業局 産業機械課 係長 ※

徳岡 麻比古 NEDO TSC PM室 室長(統括調査員)

岡田 明彦 NEDO TSC 研究員 ※

鹿嶋 誠 NEDO 総務部 課長代理 ※

 栗原 陽平
 NEDO 総務部 職員 ※

 福田 奈那美
 NEDO 総務部 職員 ※

<評価事務局>

森嶋誠治NEDO 評価部 部長塩入さやかNEDO 評価部 主査緒方敦NEDO 評価部 主査

議事次第

(公開セッション)

- 1. 開会、資料の確認
- 2. 分科会の設置について
- 3. 分科会の公開について
- 4. 評価の実施方法について
- 5. プロジェクトの概要説明
 - 5.1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント
 - 5.2 研究開発成果、成果の実用化に向けた取組及び見通し
 - 5.3 質疑応答

(非公開セッション)

- 6. プロジェクトの詳細説明
 - 6.1 本事業の研究課題と発表内容の区分について
 - 6.2 CPS型複合計測分析用のデータプラットフォーム構築技術の開発
 - 6.3 CPS型複合計測分析用の試料ホルダー作製と精密位置決め技術の開発
 - 6.4 試料前処理・測定結果の信頼性向上技術の開発
 - 6.5 統合ビューア作成・AI活用技術の開発とモデル実証による評価
- 7. 全体を通しての質疑

(公開セッション)

- 8. まとめ・講評
- 9. 今後の予定
- 10. 閉会

議事内容

(公開セッション)

- 1. 開会、資料、議事進行の確認
 - ·開会宣言(評価事務局)
 - •配布資料確認(評価事務局)
 - ・議事進行に関わる説明(評価事務局)
- 2. 分科会の設置について
 - ・研究評価委員会分科会の設置について、資料1に基づき評価事務局より説明。
 - ・出席者の紹介(評価委員、推進部、事務局)
 - ・NEDO 材料ナノテクノロジー部 今田部長より挨拶。
- 3. 分科会の公開について

公開、非公開の場における発言、議事録について確認のほか、評価事務局からの紙媒 体とスライドショー資料による事前説明、質疑応答をもって行われたこととした。

4. 評価の実施方法について

まとめ、講評時の説明のほか、評価事務局からの紙媒体とスライドショー資料による事前説明、質疑応答をもって行われたこととした。

- 5. プロジェクトの概要説明
 - 5.1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント 推進部署より資料5に基づき説明が行われた。
 - 5.2 研究開発成果、成果の実用化に向けた取組及び見通し引き続き、推進部署より資料5に基づき説明が行われた。
 - 5.3 質疑応答

推進部署からの5.1及び5.2の説明に対し、以下の質疑応答が行われた。

【原田分科会長】 ただいまの説明も含めまして、議題5. プロジェクトの概要説明について、意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。

【山根分科会長代理】 東レリサーチセンターの山根です。

【原田分科会長】 お願いいたします。

【山根分科会長代理】 基本的なところかもしれないのですが、費用対効果のところのご説明のところで出ておりました売上げの予測と、それと CO2 の削減効果のところでの試算についてなのですが、ここで言っています年間売上額について、新規市場創出効果というところはどういう項目といいますか、これは分析機器を主に扱ったプロジェクトだと思うので、多分、その分析機器自身の売上げなのか、それとも、それに伴って生まれるいろいろな新しい材料とか、そういう研究テーマの開発に伴って、これぐらいのものが生まれるということで推算をされているのか、それを教えていただきたい。

CO2 の削減効果も同じような質問になりますが、よろしくお願いします。

【NEDO 長島 PM】 こちらは、分析機器の規模が拡大するということで考えております。

ここで、1,400 億円の根拠としては、2030 年度の世界市場を 9 兆円としております。その根拠としては、2013 年度に 4 兆円という規模があって、年率が 5%成長するという仮定であります。その伸び高ということで、9 兆円から 4 兆円を引いて 5 兆円伸びるということで、仮にですが、CPS(今回の分析装置が)ですが、新しい技術を導入する効果を数パーセント、これを 3%程度と見込んで約 1,400 億円になるだろうということで想定しております。

CO2 削減効果のほうですが、先ほどの金額 1,400 億円が新しく創出できると仮定して、この新しく創出できるものに対して、仮に CPS の装置が 1 台当たり 500 万円と仮定していまして、2.8 万台の装置が新しく出来るということで、それをこのサイバーでつなげることによって、PC 削減によって消費電力を削減できるだろうということで見込んだ数字を考えています。これが新たに増える分析装置分でして、それにプラスして、今、既存にある装置がどれぐらい置き換わるだろうかということを想定していまして、これは 2030 年に国内で 18 万台置き換えるだろうという想定で計算を行っておりまして、既存の装置が置き換わる分と新しく創出される分をプラスしたものが 11 万トンといった想定となっています。

以上です。ちょっと分かりづらい説明となってしまい、申し訳ございません。

【山根分科会長代理】 分かりました。ありがとうございます。

【早稲田大_一村 PL】 一村から補足をよろしいでしょうか。

1,400 億円のほうは、資料 5-2 の 25 ページにて詳しく説明されていますので、そちらをご覧いただきたいと思います。

【山根分科会長代理】 ありがとうございます。

【原田分科会長】 よろしいでしょうか。ほかに何かございますでしょうか。

では、今の質問でちょっと気になったことを私のほうからよろしいですか。 2030年という年度で想定したというのは、これは何か考えるところがあったので しょうか。

計測機器は時とともに古くなっていくと質問票にも書かせていただきましたけれど、接続性が悪くなる、データ転送性が悪くなる、PC とのつながりが悪くなる等々ありますので、2030 年ということをある程度の目安にして全ての計画を立てているということなのかなと今、理解をしましたけれども、それは正しいですか。

【早稲田大_一村 PL】 一村からお答えいたします。

基本的には、計測分析機器市場の市場予測というのがございまして、その市場予測の数値が2030年ということになっていました。それをベースにして、これぐらいの効果があるというのを積算させていただいたというのが背景でございます。

【原田分科会長】 特に開発したものの寿命とか、そういうことを考えてというわけではな

いのですね。

【早稲田大_一村 PL】 世の中のマーケット動向を調査している会社がありまして、そこの 2030 年度の数字を参考にいたしました。

【NEDO_今田】 材ナノ部の今田ですけれども、一点だけ補足してもよろしいでしょうか。 【原田分科会長】 お願いいたします。

【NEDO_今田】 この基本計画にも、一応ターゲットの年次、アウトカムの年次ということで 2030 年と掲げさせていただいていますが、このプロジェクト自身が立ち上がったのは 2018 年ということで、ちょうど 2020 年の手前の段階で立ち上がったナショナルプロジェクトについては、当初計画した 5 年間のプロジェクトが終了してからさらに 5 年ちょっと経過をした 2030 年をある程度のターゲットに据えて、横並びではないですけれども、そのようなアウトカムの目標設定をさせていただいたという背景もございます。

【原田分科会長】 ありがとうございます。ほかに何か質問はよろしいでしょうか。 大野先生、陣内先生はいかがでしょうか。

【陣内委員】 陣内です。今のところ、私も特に質問はございません。 詳細のところで幾つかお聞きすることが出てくるかと思いますので、そこで質問させていただきます。

【原田分科会長】 柴山先生いかがでしょうか。

【柴山委員】 私のほうからも、特にいまのところはございません。

先ほど、市場規模のことについてご質問がもう既に出ましたので、こちらからも聞こうかなと思ったことについてはお答えいただき、解決しておりますので大丈夫です。ありがとうございます。

【原田分科会長】 それでは、皆さんから質問が特にないということでしたので、議題5は 終了といたします。

(非公開セッション)

- プロジェクトの詳細説明
 省略
- 7. 全体を通しての質疑 省略

(公開セッション)

8. まとめ・講評

【原田分科会長】 議題8 まとめ・講評です。陣内委員から始めて、最後に私という順 序で講評をいたします。それでは、陣内委員、お願いします。 【陣内委員】 まずはこのような計測機器のデータを集めて、特性を理解しようというのは、 企画として素晴らしいアイデアだと思います。これだけ産学官の研究者が集まって、 2年間、実際には基礎基盤開発の当初計画 3 年のところが 2 年になったということ ですが、最初の一歩としては非常に大きい動きだと思います。ただ、議論の中にもあ りましたように、フォーマット等についてはまだ検討の余地があると感じましたが、 今後のプロジェクトの中で検討がなされているということで、そちらでもっと詰め ていっていただければと思います。

もう一つは、ほぼ皆さんが質問として書いていたことですが、展開をどうするかという点ですね。早く海外に展開を行って欲しいなと思います。規格は ISO になると思いますが、是非提案していただいて、まず日本主導でやってください。ある分野の先生から、ISO の規格を取られた経験を伺ったことがあるのですが、議長にならなければいけないということでした。早く提案していただいて、日本が議長になって、言い方は悪いですが牛耳れるということはあるので、我が国に有利なように海外展開を図れた方がいいと思います。

最後にNEDO推進部の方がお話になったように、計測機器の分野というのは、海外が強くなっているというか日本が弱くなっているというか、確実に地盤沈下が起こっていると思うのです。かつての強みを失っているという危険性をはらんでいると書かれていましたが、はらんでいるのではなく、もう危険水域に突入しているのだろうと思います。それは電子顕微鏡だけ見てもそうですので、他の分野も恐らくそうなのではないかと思います。機器計測自体に、ぜひ国として注力していただきたい。なぜかというと、新しいサイエンス・技術というのは新しい計測機器がないと進まないからです。サイエンスにしても、新しい計測機ができると、新しい側面から新しいサイエンスになるということになりますので、ここはNEDOなので産業なのかもしれませんが、産業も基礎からできるものですので、そういう機器そのものの開発にも注力していただけないかと思います。

【柴山委員】 非常に短い期間で、かなり広範囲のところを色々取り組まれて、大きな成果を得られたということで、取り組まれた皆様に敬意を表します。我々も試料ホルダーを自分達で作成して、いろいろな装置にて、他社であっても使えるようにしていたのですが、それが市販化されて、広く使われるというのは、ユーザーにとっていいことだと思っています。また、我々の大学の中ですと、機器の高度利用或いは共通化して利用率を上げるということで、全国横断でナノテクノロジー・プラットフォーム事業に携わっているのですが、そういうところで共通化すれば。データのやり取りだけではなく、試料のやり取りも容易にできて、多方面から一つのことに取り組めるので非常にいいことだと思っています。

陣内先生からもありましたが、国際標準化に向けていくと、非常に大きな市場があ

ると思いますので期待しています。それとともに、電子顕微鏡に限ってなのかもしれませんが、試料の移動装置について、各社が注力して独自のシステムで精度を上げているので、そこで海外企業も含めて、連携してできれば、真の共通化という言い方が正しいかわかりませんが、できればいいなと思っています。ありがとうございました。

【大野委員】 新産業開発において、複合的な計測分析技術は絶対に必要で、分析技術は最近とても高度になってきていて、それぞれの計測技術において、高度な技術・知識が必要になってきていていますが、AI を活用して、材料開発者自身が容易に複合解析を実現していくという面で、このプロジェクトはとても評価できると思います。特に基盤技術のようなデータの共通フォーマット化や、サンプルホルダーの共通化、ユーザーインターフェースの開発の基盤となる開発に注力したというところは、非常に重要なことだったと思います。短い時間の中で、データの信頼性や信びょう性に対する取り組みや、実施例を示しながら丁寧にこのプロジェクトの成果物を実証していく進め方は、非常に効果的な進め方で意義のあるものだと思います。出口として、新しく標準化を目指すプロジェクトが始まったということで、非常に期待できる出口戦略が見つかっていると思います。

一方で、さらにその先で標準化すればいいのか、というところも気になっているところで、いかにこれが世界に普及して使われるか、というところも目指して、出口戦略をしっかり練る必要があると感じました。特に分析装置、日本ではまだ強いというところはあるのですが、他のヨーロッパ、アメリカ、中国も色んなものを作っていますが、そういったところまで普及をしないと、せっかくいい基盤技術を作ったのにガラパゴス化しかねない技術になる可能性があるので、ぜひこれを早く世界に普及させる方法を考えていく、次のプロジェクトで検討してほしいと思います。以上です。

【山根分科会長代理】 始めにご紹介しましたように、私どもの会社では、分析を生業としている会社でして、分析事項が多岐にわたっていて、従来から今回ご依頼頂いたような、一つのところにデータを集約してそれを横並びに比較しながら見ていくということは実際やっているのですが、それを効率よくできればと思って、装置メーカーの方にも相談したことがあったのですが、なかなかメーカーさんも競争領域というのか難しい面があったので、今回のNEDOのプロジェクトという形で、一村先生がリーダーシップをとって装置メーカーの方と協力して、2年間という短期間の間にここまでのものを作られたというのは素晴らしいなと思っておりました。私もデモで見ながら実際にこれを売っていただけるなら、という話もできればと思った次第です。お願いとしましては、標準化の話も出ていましたので、ここの部分をある意味コアという形で纏めて、国際的な競争力の部分で生かして頂いて、そうは言っても各社には競争領域、独自性を出していく部分はあると思うので、このシステムを一つの起点にしてここから各社が、リンクできるようなシステムができればいいと思いました。陣内先生も言われましたが、今回ある意味、入れ物の部分がこのプロジェクトででき

たのかなと、その元になるのは分析機器自身が非常に良質なデータを提供できる、というのが根幹にあり、それがないと今回の成果にも繋がらないのでその辺も、NEDOの方や参加の皆さんでできればいいと思います。よろしくお願いします。

- 【原田分科会長】 各委員の先生方の意見に尽きているので、繰り返しになりますが、今回のプロジェクトをよくぞ進めていただいたという気がいたします。こういったことを進めていただくと、ユーザーにとっては有難い話ですので、ぜひとも標準化・プラットフォームを作っていただいて、データ・コンバートもきちんとやり易くなって、統合等もできて、なおかつ AI で判断できるなんて、本当に夢のような話だなと思っています。プロジェクトの趣旨が優れていて、期待もすごく大きいので、どのように進んでいくか楽しみなのですが、一つだけ気になっていたことがあります。データ処理の話というのは時代とともにどんどん進化していくので、いつの時代・タイミングをターゲットに持っていくかが重要と思います。それを即作って、普及して標準化しつつ、それを改良していくという発想が要るのかなと思いました。2030 年がまず目標なんだと思いますが、ちょうど国連のサステイナブル・デベロップメント・ゴールズ (SDGs) の年代なので、それに合わせていくのもいいのではないかと思いますし、その先を見据えてさらに進めていくことも考えて頂ければと思います。
- 【事務局】分科会を振り返って、推進部・今田部長およびプロジェクトリーダーから一言、ございますでしょうか。
- 【NEDO_今田部長】 本日は熱心に御審議いただき、誠にありがとうございました。このプロジェクトはもともと5カ年で計画していたものを、2年に短縮するということで、本来ならばこのタイミングで中間評価をして、皆さんの意見を今後の研究開発にフィードバックするタイミングなのですが、今回は2年に短くなったので今回事後評価をいただくことになりました。今回いただいた意見・質問・講評は今後進めていく上で参考になりますし、こういう取り組み自体を評価していただき、有難いお言葉もいただきました。プロジェクトは終了していますが、今後も経済産業省の方で進めているプロジェクトですとか、それ以外の取り組みについても積極的に進めて参りたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
- 【早稲田大_一村 PL】 本日評価にあたっていただいた先生方に御礼申し上げたいと思います。事前質問を含めまして、本日も非常に的確なコメントをいただきましたし、ご好評では今後の方向性も含めて温かいお言葉をいただきまして、改めて御礼申し上げます。冒頭、今田部長がお話になった DX を進めるにあたって、このプロジェクトは最初の飛び台になるような位置付けだったと言われました。実際、今年と 2021 年度の予算を見ますと、非常に大きな予算がついている、まさに全体が加速されるような方向性が見えていまして、その一つの位置付けに戦略会合等を通して、このプロジェ

クトの意義を説明させていただいたところ、それが国の方向性にしっかり描かれてあります。そういう意味では、少しタイミングが早すぎたという言い方ができるかもしれませんが、早すぎたために、全体の位置付けで2年間のプロジェクトで纏めさせていただくことになりました。今日の話を聞いて、ますますこのような計量技術の重要性を再認識しましたし、その中における基盤的な取り組みの方向性或いは各社の協調領域と競争領域をしっかり設計し、日本が今後どのように展開していくべきか、いろいろご示唆をいただきましたので、それを踏まえて実施者の中で議論させていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

9. 今後の予定

10. 閉会

配布資料

- 資料1 研究評価委員会分科会の設置について
- 資料2 研究評価委員会分科会の公開について
- 資料3 研究評価委員会分科会における秘密情報の守秘と非公開資料の取り扱いについて
- 資料 4-1 NEDO における研究評価について
- 資料 4-2 評価項目·評価基準
- 資料 4-3 評点法の実施について
- 資料 4-4 評価コメント及び評点票
- 資料 4-5 評価報告書の構成について
- 資料 5 プロジェクト/事業の概要説明資料(公開)
- 資料6 プロジェクト/事業の詳細説明資料(非公開)
- 資料7 事業原簿(公開)
- 資料8 評価スケジュール

以下、分科会前に実施した書面による公開情報に関する質疑応答について記載する。

資料番号 •質問箇所	質問の内容	回答	委員氏名
資料 5-1、 全般	<事業目的の妥当性>関係。 資料全般を通して、プロジェ クト名称冒頭の"省エネ製品 の開発の加速化"は、"製品の 省エネ開発の加速化"と読み 取る方が適切とも思われる部 分がある。特にこの資料で は、具体的な開発内容は省エネ製品に関係しているもの の、"省エネ製品の開発"を前 面に出していないように思われる。両側面とも重要な観点 であり、意識してのこととは 思われるが、前面に出すといるいの使い分けに考えがあれば伺いたい。	本プロジェクトでは、複合計測分析技術の研究開発がプロジェクトの目指すところで、CPS型の複合計測分析技術の実現により研究開発が加速化され、製品開発のサイクル等に係わる様々な過程での省エネに繋がることに意義をおいています。 但し、エネルギー特別会計予算でのプロジェクトであることから、省エネ効果を具体的に打ち出す必要があり、プロジェクト名称に「省エネ製品」を入れ、省エネタイヤを製品開発の中核に位置づけました。このような背景で説明を使い分けています。	原明
資料 5-1、 10 頁、15 頁	<nedo事業としての妥当性> 関係。 2016年度末から開始された NEDOプロジェクトの成果が、 課題1-1の成果と重複しているかに見て取れるが、本プロジェクトで進展が強調できる 特徴が何処にあるかを伺いたい。</nedo事業としての妥当性>	2016年度末のNEDOプロジェクト(先導研究)では、モデルとして設定したナノ粒子計測の装置群に対して独立可用性のコンセプトのもとにXMAIL共通フォーマットの適用を試行しました。但し先導研究の構成装置は限られ(6機種)、また汎用性の高い統合ビューアーへの展開もできない状態でした。本プロジェクトでは、多機種への展開、汎用性の高いXMAILフォーマットの実現と関連ソフトウェアの開発に進展(成果)があります。	原田 明
資料 5-1、 15 頁 および 資料 5-2、 4 頁【研究 成果 1- ①】	<研究開発成果の意義、成果の実用化に向けた戦略>関係。 課題 1-1 の成果に関して。計測にある程度長く携わってきた全ての技術者、科学者が直面してきたであろう問題として、データ処理端末(PC)の種類や 0S、通信方式、データ記録媒体の更新に、計測機器	計測分析・解析といった一連のフローの中で、データがサイバー空間で利用されるときに完全性(独立可用性)を保証することが必要で、そのために計測分析・解析データがもつべき汎用的な枠組みとして規定したものが今回の共通データフォーマット XMAIL です。採用した XML形式は、データ処理端末の種類や OS、データ記録媒体の更新の影響を受けにくい、インターネット上での汎用データ形式です。よって、懸念される H/W と制御ソフトウェアとの整合性の問題は回避できると考えています。様々な計測分析機器が共通データフォーマットに対応し	原田 明

	1		1
	本体ハードウエアや制御ソフトウェアとの整合性が追いつかない点がある。今後も同様であると容易に予想されるが、今回開発したデータフォーマットはどの程度の年限での利用を想定しているものであるか伺いたい。(例えば、"2025年まで等の回答を期待する。)	た結果データを出力できることが成果の実用化で重要なポイントであり、本事業後に取り組む共通データフォーマットの JIS 化 (2023 年度目標) や ISO 化が進めば、近々に実用化できると考えています。本データフォーマットは、現在の Web/インターネット技術が陳腐化するような技術革新が起こらない限りは使用継続可能であると考えています。	
資料 5-1、 15~18 頁	く研究開発成果の意義>関係。 それぞれの個別課題で優れた成果が得られているが、望むらくは、普遍性・一般性・発展性に関する知見・提言であるう。既存の分析装置のデータを現時点で統合したとしても、新規の分析手段が現れたときに、一から見直すようでは心許ない。これから先もでは心許ない。これから先もでは心許ない。これから先もが得られているようであれば、その具体的内容では無くの具体的内容では無くの具体的内容では無を伺いたい。	今回のプロジェクトで開発を目指したのは、様々な計測分析装置を駆使して得られた測定結果をサイバー空間で集約・解析するためのシステム作りで、共通データフォーマット形式はそのシステムの主要構成要素です。共通データフォーマット形式は個々の計測装置が固有に持つデータ構造の開示や変換を要請するものではなく、固有データ形式から共通データフォーマットへの変換に係わる取り決めであります。このため新規の分析手段が現れたとしても、開発した共通データフォーマットが有する柔軟性(XML言語を用いていること)、汎用性(外部データの参照を可能にしていること)などから、十分に対応できる枠組みであると考えています。この意味で、本当に必要な指針はこの枠組みを維持・発展させていく体制作りと考えており、現在 ISO/JIS などの標準化と並行してその検討を進めています。	原 明
資料 5-1、 16 頁、 資料 5-2、 8 頁【研究 成果 4】、 および 資料 7、 132、142 頁他	<研究開発目標の妥当性>関係。 課題 2-2 で、3 μm 以下との具体的な数値目標があるが、これを目標とした根拠、これが実現したことに意義、特に製品開発との関わりでの優れたアウトカムがあれば(または期待できれば)伺いたい。	同一試料を、機種・メーカー・原理の違いなどを含む複数の異なる装置に装着して、試料の同一位置の同定を行う場合、従来は試料の取り外しをともなう為、外形形状や色調などの外観特徴をよりどころにして位置を同定していました。このため、容易に探し出すことができず多くの時間的なロスがありました。これが解消されることが今回の共通位置合わせ技術開発の意義になります。本研究を行うにあたって、目標数値の設定はランドロビン試験に選定したそれぞれの機器におけるステージ精度を約1 μm とするとともに、マーカー観察分解能から規定しました。マーカー観察は電子顕微鏡像および光学顕微鏡像に依ります。	原 明

	1		1
		と、それからアフィン変換で求められた測定点は誤差が	
		積み上がり、かつ、最後に観察しようとする場所のステ	
		一ジ精度が加算されるために、ステージ精度より悪くな 	
		ることが想定されます。これらの理由から目標数値を3	
		μm としました。	
		また真核生物の典型的な大きさが 10 μm 程度、磁性体等	
		における磁壁等も 5~10 μm 程度であることから、3 μm は	
		メソスケールで機能を発揮する材料等の観察に適した分	
		解能と考えられます。	
資料 5-2、	<研究開発成果の意義>関係	今回の AI 解析からは複数の関係が見出されています。	原田
15 頁【研	"これまで経験的にしか知ら	中には構造から容易に推定可能な物性(例えば、フィラ	明
究成果 8-	れていなかった相関関係"の	一粒子の分散不良があれば破断強度が低下する等)もあ	
3]	内容は何か。具体的な内容を	ります。一方で、様々な要素が組み合わさって発現する	
および	知りたいわけでは無く、経験	物性において、今回の検討でどういった要素の寄与が大	
資料 7、	としての信頼性レベル(確実	きいかを見積もることができた事例もあります。	
232 頁	な指標として活用されていた		
	経験則か、なんとなく囁かれ		
	ていた経験則か)を伺いた		
	V'o		
資料 5-2、	<成果の実用化。具体的な取	① JIS の制定(2023 年)、②並行した VAMAS 活動によ	原田
24 頁	り組み>関係。	る国際的な認知の獲得、③JIS、VAMAS を踏まえた国	明
および	国際標準化に向けた取り組	際標準化の推進を想定しており、②に関しては	
資料 7、	み、障壁、見込みを伺いた	VAMAS の関連領域の日本代表が JIS 化プロジェクト	
251 頁	l V 'o	メンバーに加わっています。JIS の制定に向けた規	
		格原案検討委員会に多数のユーザー企業が計測メー	
		カー(一部海外計測メーカー)とともに参加してい	
		ることも、XMAIL の国内外の認知を加速すると期待	
		しています。	
		国内外製の計測装置群を活用するユーザー機関が海外	
		メーカーに JIS 準拠の計測分析装置を求めれば、国際標	
		準化の加速要因となります。ユーザー機関の求めるスピ	
		ード感にいかに合致できるかが鍵を握ると考えていま	
		す。	
資料 5-2·	共通試料ホルダーは今回検討	適用可能です。しかしながら今回試作した共通試料ホル	山根
スライド7	した分析装置以外にも適用可	ダーの外形寸法は□30mm であり、分析・観察装置によっ	常幸
	能でしょうか?適用可能だと	ては搭載できないものもあります。	
	した場合、クリアすべき課題	このため、試料ホルダーの外形寸法を限定せず、ユーザ	
	は何でしょう?	一が扱う装置群によって最適な外形寸法・形状と材質を	
		選定することと、共通試料ホルダーの中に、明確に確認	

			ı
資料 5-2・ スライド 8	測定位置合わせ技術について、目標値 3 μm 以下が達成されていますが、現時点の本技術で達成可能な位置合わせ精度の限界は、どの程度と見積もられますか?	し得る大きさと形状の基準座標3点を付与して試料の座標を導出するアルゴリズムを標準化することが最大の課題になります。また測定中の環境計測におけるセンサの信号取り出しについても標準化が課題となります。透過型電子顕微鏡の場合には、当該共通試料ホルダー内に透過型電子顕微鏡で流通しているグリッド(3 mm)を置き、ナノ粒子の配置から位置関係を相対的に決定することで、適応できています。 位置合わせ精度の限界は、ステージの機械精度に依存します。今回の研究において選定された機器のステージの機械精度としての再現性は1 μm 前後です。基準点3点がそれぞれに1 μm 程度の誤差をもつとすると、それからアフィン変換で求められた測定点は誤差が積み上がり、かつ、最後に観察しようとする場所のステージ精度が加算されるために、ステージ精度より悪くなることが想定されます。 一方、本研究ではステージのバックラッシュ誤差を最小限にするために、送り方法は一方向と規定したうえで実証実験を行いました。 この結果装置のもつステージ位置再現性精度と同等の値となり、今回の装置による計測結果として目標の3 μm を下回る1 μm 以下の精度を得ることができました。補足ですが、更に高い精度の高い位置合わせには、画像を使う必要があります。ビーズ等も使った画像を利用するものでは、現在、光学顕微鏡を使った一分子計測法では、十分な大きさのビーズ等を利用した場合、ビーズの位置計測の精度がナノメータ・オーダーであることが知られています。今回は、そのビーズそのものでけなく	山 常幸
		位置計測の精度がナノメータ・オーダーであることが知られています。今回は、そのビーズそのものではなく、 その位置関係性からビーズ近傍の位置を推定することから、撮影位置の同定のための位置精度は下がることが想定されます。しかし、ビーズ位置が近くに存在していれ	
		ば、位置合わせとして 10 nm 程度の実現が可能であると 考えられます。	
資料 5-2・	本課題の成果(ナノ材料分散	一次粒子/二次粒子の状態に問わず、電顕試料用に展開	山根
スライド9	に関する影響相関、ナノ粒子	した試料の状態評価を実施することが可能となります。	常幸
	の顕微鏡観察)について、一		
	次粒子、二次粒子、何れに対		
	しても適用可能でしょうか?		

資料 5-	-2
スライ	ド
17	

3件のシンポジウム講演について、参加者から出された意見、コメント等あれば、紹介下さい。

①2018年のシンポジウムコメント

- ・ナノ粒子複合計測システムへの取組はよい。ぜひ海外 メーカーも巻き込んでデファクトスタンダードになっ て欲しい。
- ・共通化の有効性が理解でき良かった。データの活用に ついていろいろな課題、進捗が聴けて面白かった。
- ・ビッグデータ、AI を考える上で通信、ネットワーク、 データ構造に関してのプレイヤーがいないのが気にな る。解決すべき(社会的)課題は何か、そのクオリティを上げる必要がある。

②2019年のシンポジウムコメント

- ・ステージ毎にかなり高いハードル感がある事業。スピード感が重要で、具体的事例をある程度絞って成果を 追求すべき。
- ・プラットフォームを構築する途上ではどうするか、実用上はそこが重要。人材を再教育する方法についても考えるべき。
- ・データの信頼性が無いと出来ず、この精度が結果を高 める。データの標準化について現状のグレードではま だ難しい。
- ・計測ファシリティのプラットフォーム、データフォーマットのプラットフォーム、材料や創薬の合成プラットフォームを組み合わせたトータルプラットフォームを想定し、各プラットフォームへどのように注力するかバランスをとるのが重要。
- ・国際的とりくみの難しさ。

③ナノテク展での発表

- ・共通試料ホルダーができれば使用したい。特に、TEMまで繋がる共通試料ホルダーはすぐにでもほしい。
- ・社内に多くのデータがあるが活用されていない。方向 性は全く求めているものであり、将来とても重要な技 術になる。
- ・構造材の耐久性評価等に役立つのでは。複合解析で数 日のうちに構造材の評価ができれば状況が一変する。
- ・競合する企業をどのように連携させているか興味がある。

山根 常幸

資料 5-2·	今回のプロジェクトで対象と	現在、経産省国際標準課予算で共通データフォーマット	山根
スライド	しなかった分析装置につい	の JIS 化に取り組んでおり、そのプロジェクトには日本	常幸
24	て、今後の取り組みに対する	分析機器工業会が参画し、国内計測メーカーへ共通デー	
	腹案が有れば、紹介下さい。	タフォーマットの実現と普及を働きかけて、新たに4社	
		がプロジェクトの委員会に参画しています。また新化学	
		技術推進協会や日本学術振興会第 193 委員会の企業に協	
		力をお願いし、ユーザ企業9社が共通データフォーマッ	
		トの評価に参画しています。共通データフォーマットが	
		JIS/ISOと標準化され、ユーザ企業での採用が進めば、多	
		くの分析装置が共通データフォーマットに対応したデー	
		タを出力するようになると考えています。	
資料 5-2·	国際標準化について、進展が	①JIS の制定 (2023 年)、②並行した VAMAS 活動による	山根
スライド	あれば紹介下さい。	国際的な認知の獲得、③JIS、VAMAS を踏まえた国際標準	常幸
24		化の推進を想定しており、②に関しては VAMAS の関連領	
		域の日本代表がプロジェクトメンバーに加わっていま	
		す。JIS の制定に向けた規格原案検討委員会に多数のユー	
		ザ企業が計測メーカー (一部海外計測メーカー) ととも	
		に参加していることも、XMAIL の国内外の認知を加速する	
		と考えています。国内外製の計測装置群を活用するユー	
		ザ機関が海外メーカーに JIS 準拠の計測分析装置を求め	
		れば、国際標準化の加速要因となると期待しています。	
資料 5-2·	今回のプロジェクトの成果を	JIS 化のプロジェクト開始に際して、「JIS 制定後、製品	山根
スライド	実用化するには、分析装置メ	化された計測分析機器で共通データフォーマット形式の	常幸
25	ーカーの事業面(販売してい	データ供給機能搭載機種数とそれらの機種における搭載	
	る分析装置への実装など)で	率、および JIS 制定前の既存計測分析機器への共通デー	
	の協力が必要と判断します。	タフォーマットのデータ供給機能追加数を KPI として設	
	この点について、本プロジェ	定する」と明記されています。これから、参加企業につ	
	クトに参画している企業およ	いては KPI 最大化の取り組みが行われるものと考えてい	
	び参画していない分析装置メ	ます。一方参加していない企業も個別に説明を始めてい	
	ーカーの考えを把握しておら	ますが、意見交換の際に、データ形式共通化の流れは必	
	れましたら、紹介下さい。	須で最優先の対応次項とのお考えをお聞きしています。	
資料 6-2	XMAIL の開発において、CPS 型	サイバー空間で情報を共有する場合に重要な点としてデ	大野
	解析 PF を実現することより	ータの完全性(独立可用性)を設定し、そのため解析前	雄高
	も、改竄防止や唯一性保証な	の生データも含めることが可能で多様な計測分析解析装	
	ど、データの信頼性に主眼が	置に対応できる汎用フォーマットとして XMAIL を提案し	
	置かれているように見えます	ました。	
	が、どのような背景や議論が	その議論の過程で、サイバー空間でデジタルデータを取	
	あったのでしょうか。	り扱う際、ファイルに含まれるデータが信頼性を持つこ	

		とが必須とされました。この観点から、①生データを含めてデータの改竄防止が重要であること、②サイバー空間にないて、燃品等から出てきたデータが大量から自動	
		間において、機器等から出てきたデータが大量かつ自動	
		的にサイバー空間に登録される前提に立ち、データ自身	
		の唯一性の保証と、トレーサビリティの保証が必要であ	
		ること、が指摘されたことが背景になっています。	
資料 6-2	XMAIL は上記の点において、	ご指摘の「信頼性の高いデータフォーマットとしての需	大野
	Nature 等の論文誌において最	要」は、我々実施者も認識しています。このため、XMAIL	雄高
	近求められるようになってい	を核とする共通データフォーマットの規格化(JIS 化)を	
	る Data availability	現在進めると同時に国際標準化(ISO化)も視野に入れて	
	statement に対応できる信頼性	います。並行して、XML スキーマ(XSD フォーマット)の	
	の高いフォーマットとして需	提案と公開を行っています。この XSD フォーマットに依	
	要があるのではないでしょう	れば、開発言語に応じてライブラリを自動生成するツー	
	か。本事業の目的とは直接関	ルが各種存在することから、オープンウェアとして利用	
	係ないかもしれませんが、そ	することも可能となると考えています。	
	のような分野から世界標準と		
	なるべく、早急にオープンウ		
	ェア化する予定はありますで		
	しょうか。		
資料 6-3	共通試料ホルダの試作品や位	本事業では、基準マーカーの観察と座標計測を行う方法	大野
	置決め方法は従来から多くの	が様々な装置に装着され活用されることを想定して研究	雄高
	研究機関で実現されていたも	開発を進めてきました。そのため観察手法(光学顕微	
	のと思います。本事業では、	鏡、レーザー顕微鏡、電子顕微鏡における2次電子や反	
	そのようなノウハウを保有し	射電子など)に影響を受けない形状のマーカーを考案	
	ない研究機関・企業において	し、それを公開・標準化することによって、本事業に参	
	も、それを容易に実現できる	画していない(ノウハウを持たない)メーカーやユーザ	
	ようにすることが重要かと思	ーでも、同様の数値精度を確保できることを目指してい	
	いますが、この点において、	ます。	
	開発された試作品等にどのよ	標準化活動においては、さらにこれらの検証を重ねて汎	
	うな工夫がなされていますで	用性と精度の確保を検討し、一般化していきます。	
	しょうか。		
資料 6-4,	分散においてゼータ電位は重	FBD に赤字で記載の通り、ゼータ電位も因子として評価	大野
6 頁	要なパラメータと思います	しました。6-4、12ページでは分散に際する影響を赤矢印	雄高
	が、これを重要因子に含めな	の太さで表現しており、その中で特徴的な項目について	
	かった理由は何でしょうか。	実施例を挙げて説明しております。なお、今回の評価に	
		おけるゼータ電位の変動範囲は絶対値で30-50 mV の範囲	
		であり、分散性に対する大きな寄与が観測できなかった	
		ため、ゼータ電位に係る赤矢印は太くなっておりませ	
		λ_{\circ}	
-		·	

資料6-28ページ	・「データ表現」の「不確か さ」を付加とは具体的には何 を示しているのか教えてくだ さい。	「不確かさ」には複数の要素があるため、厳密な定義は 今後なされることになります。今回は、全ての 〈property〉で表現される数値、文字列等に対して 〈uncertainty〉で、不確かさをつけることができると明示 した段階で終了しています。今後、数値、文字列等の信 頼区間、若しくは、信頼水準を指すことになる予定で す。前者の場合、測定結果の疑わしさを指し、真値との 誤差として、平均の標準誤差などがそのひとつの値とな ると考えています。 不確かさの導入は、今後進展するビッグデータ解析、AI	柴山環樹
		解析でデータの品質を評価する重要な指標になると考え	
		ています。	
資料6-29ページ	・時刻管理とデータの取得タイミングは同期しているのか教えてください。 ・将来、時間分解能が高い機器のデータ取得についても対応可能か教えてください。 ・赤字の2行目の後半は消し残りでしょうか?	① 計測分析・解析のプロセスを〈eventLog〉の中の〈protocol〉内の〈instruction〉として定義し、プロセスの状態に応じた時刻を定義できることにしています。従って時刻管理とデータ取得のタイミングは同期しています。更に詳細に述べれば、各計測分析に対する"complete"(活動の実行の終了)は必須項目であるとしていますし、"schedule"、"start"、"suspend"、"resume"なども記述可能にしています。このように各々のファイルが作成されたときの時刻を記述することも必須項目としています。 ② 時刻は、XMLスキーマの標準のプリミティブ型dateTimeとして定義されています。これは、秒の小数点以下は、自由にフォーマットとして定義され、利用できます。従って、時間分解能の高いデータの取得を表現できます。また、時間分解能の高いデータではなく、フォーマットの決まったバイナリ型のデータではなく、フォーマットの決まったバイナリ型のデータが適しています。XMAILでは、それらは外部ファイルとして、そのファイルのハッシュ、URI、フォーマットをもつことでリンクして利用できるものとしています。一方で、高速・大容量に対応した各々ファイルフォーマットの中でも、条件等でXMAIL上に記述できる情報は〈condition〉や〈property〉として、記述することができます。	柴 環 樹

	T	1		
		3	ご指摘の赤字の2行目後半は消し忘れです。修正版	
			を再提出しました。	
資料6-2	・I/O 性能とは、Input/Output	1	I/0 性能という略語を使用してしまい申し訳ありませ	柴山
22ページ	のことでしょうか。ファイル		んでした。おっしゃる通り Input/Output 性能のこと	環樹
	サイズが小さいと I/0 性能が		です。ファイルサイズが小さい場合、ファイルシステ	
	著しく劣化する理由は具体的		ムによるファイルのオープン・クローズのオーバーへ	
	には何か説明して下さい。		ッドが大きすぎるため、Input/Output 性能が劣化しま	
	・前述の質問と関連して、大		す。	
	量の高い時間分解能を有する		(回答詳細) ファイルシステムは論理ファイルシステ	
	データへの展開は、現実的で		ム、物理ファイルシステム等の数レイヤにまたがるシ	
	はないとしている様ですが、		ステムとなっています。ここでオーバーヘッドとは、	
	デジタルトランスフォーメー		例えばオープン時にファイルパスを指定したときに、	
	ションの時代では、重要な課		以下の動作シーケンスの A)、B)が毎回必要になること	
	題であると思います。		により発生します。	
			(ア)メモリ上に格納された論理ファイルシステム情	
			報から当該ファイルの物理的ファイルシステム	
			上のアドレスを得る(メモリアクセス)。	
			(イ)物理ファイルシステム上のアドレスを用いてデ	
			ータ記憶媒体からファイルの先頭アドレスを得	
			る。	
			(ウ)データ記憶媒体のファイル情報を読み始める。	
		2	本事業のデータフォーマットは、大量データの検索や	
			解析を行うシステムを構築するうえで極めて重要な規	
			格となります。該当部分で述べていたのは、今回のデ	
			ータフォーマットをそのままファイルシステムに書き	
			込むだけでは、特に大量の小さなファイルサイズのデ	
			ータセットに対して Input/Output 性能が得られな	
			い、という課題であります。ここで大量とは 1000万	
			以上のファイル数を想定しています。(回答詳細)こ	
			れを解決する方法として様々な技術が知られていま	
			す。理化学研究所ではデータベースとファイルシステ	
			ムを組み合わせた独自システムを開発しています。近	
			年普及しているものとしてはオブジェクトストレージ	
			などがあります。いずれもファイルのオープン・クロ	
			ーズのオーバーヘッドを削減できるような仕組みを備	
			えています。これらの実装は、データの検索や解析サ	
			ービスを構築・提供する組織が、データの特徴や解析	
			サービスニーズを考慮して最適な形で実装したサービ	
L	1	<u> </u>		1

	T		ı
		スとして提供するのが一般的で、かつ最適と考えられ	
		ています。一方、組織ごとに異なる独自サービスを構	
		築するとサービス間の互換性が失われます。本事業の	
		データフォーマットは互換性を担保する極めて重要な	
		規格となります。	
資料 6-3	・FIB で小さな穴を彫ったりデ	長時間の FIB 加工や SEM の同一視野観察において、試	柴山
	ポすることによって画像認識	料の一部の特徴点を基点としたドリフト補正は一般的に	環樹
	して、FIB 加工の自動化や TEM	使われており、この場合の精度は画像補正能力とステー	
	の EDS マッピングのドリフト	ジ精度に依存します。一方、本研究では、試料ホルダー	
	補正は一般的と思います。こ	に3点の基準点を設け、異種装置における各装置での3	
	のプロジェクトでは、試料ホ	点の座標情報からアフェン変換によって、試料の特定座	
	ルダー自身にマークをして位	標を共通化させています。	
	置合わせをして、目標値を定	本研究を行うにあたって、目標数値の設定はランドロ	
	めそれを超える1μm以下のデ	ビン試験に選定したそれぞれの機器におけるステージ精	
	ータを示しています。試料ス	 度を約1 µm とするとともに、マーカー観察分解能から規	
	テージの位置合わせとその後	定しました。	
	の試料ステージの微動装置の	マーカー観察は電子顕微鏡像および光学顕微鏡像を用	
	精度(ギヤ駆動のバックラッ	いました。	
	シュやピエゾ素子利用の場合	基準点3点がそれぞれに1 μm 程度の誤差をもつとする	
	のヒステリシス)の関係につ	と、それからアフィン変換で求められた測定点は誤差が	
	いて教えていただけないでし	積み上がり、かつ、最後に観察しようとする場所のステ	
	ようか。	ージ精度が加算されるために, ステージ精度より悪くな	
		ることが想定されます。これらの理由から目標数値を3	
		μm としました。	
		この座標情報取得の際に、ステージのバックラッシュ	
		を考慮して、誤差を最小限にするために送り方法は一方	
		 向と規定したうえで実証実験を行いました。この結果精	
		 度は装置のもつステージ位置再現性精度と同等の値とな	
		 り、今回の装置による計測結果として目標の 3 μm を下回	
		 る各装置のステージ位置再現性精度と同等の 1 μm 以下の	
		 精度を得ることができました。	
		 今回評価された機器はすべてボールねじ送り機構など	
		 であり、ピエゾ素子は用いていないため、ピエゾ素子特	
		有のクリープによる誤差は含まれておりません。ピエゾ	
		 素子を組み込んだ微動機構をもつステージの場合、クリ	
		- プの影響を最小限にするための通電電圧の工夫も必要	
		となります。	
資料 7	前述の資料に対する質問と同	ここで述べる不確かさの保証とは、全ての数値や文字	柴山
事業原簿	じ「不確かさ」と「不確かさ	 列に対して、 <uncertainty>というタグを付して、表現で</uncertainty>	環樹
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

【公開】	の保証」を具体的に説明して	きることを保証することです。不確かさについては、さ	
P39、P59	下さい。	まざまな情報が含まれるため、今後明確に定義していく	
100, 100	1 0 0 0	こととしています。	
 資料 7	 時刻は、開始、終了時刻と記	ファイルとして画像を記録した時刻は、ファイル作成	柴山
事業原簿	述が有りますが、画像を記録	の時刻として〈document〉タグ内に記述されます。	環樹
【公開】	した時刻は、記録されないと	個々の画像の取得時刻に関しては、計測分析・解析のプ	探彻
P59	いうことなのか教えてくださ	ロセスを〈protocol〉内の〈instruction〉として定義し、そ	
109	No.	のプロセスが開始、終了した時刻を"start"、	
	V 0	"complete"として、 <eventlog>に記述することになり</eventlog>	
		ます。画像を記録した時刻という表現は、通常は開始し	
		より。 画像を記録した時刻という表現は、 通用は開始し た時刻"start"に対応すると考えられます。 あるい	
		た時刻 Start に対応すると考えられます。めるい は、"start"と"complete"で記述される時刻区間が画	
		像を記録した時刻となる場合も有ります。	
		像を記録した時刻となる場合も行ります。 また、計測のプロセスを更に詳細に記述し、画像取得	
		の開始時刻、終了時刻、その後、画像をディスクに記録	
		する時刻の開始、終了といった記述が可能です。	
全般として	VMAILの国際挿進ルについて目	①JIS の制定 (2023 年)、②並行した VAMAS 活動による	柴山
主放として			環樹
	通しを教えてください。 	国際的な認知の獲得、③JIS、VAMAS を踏まえた国際標準 化の推進を想定しており、②に関しては VAMAS の関連領	
		地の推進を芯足しており、②に関しては VAMAS の関連領 域の日本代表がプロジェクトメンバーに加わっていま	
		す。JISの制定に向けた規格原案検討委員会に多数のユーザー企業が計測メーカー(一部海外計測メーカー)とと	
		していることも、XMAILの国内外の認知を加速す	
		ると考えています。国内外製の計測装置群を活用するユ	
		ると考えています。国内外級の計例表直群を估用するユ ーザー機関が海外メーカーに JIS 準拠の計測分析装置を	
		すり一機関が海外メーカーに 113 単拠の計例分析表直を 求めれば、国際標準化の加速要因となると期待していま	
 資料 5−2	各分析装置共通の XMAIL フォ	す。 本事業を踏まえて進められている JIS 化事業の実施計画	陣内
「研究成果	一マット (Ver. 0) の使用を決	書には、「JIS 制定後、製品化された計測分析機器で共通	浩司
	定とありますが、今後、この	音には、「J13 前足後、製品化された計例力が機器と共通 データフォーマット形式のデータ供給機能搭載機種数と	\ \□ □1
	仕様は参画されている企業の	それらの機種における搭載率、および JIS 制定前の既存	
	製品に搭載されるのでしょう	計測分析機器への共通データフォーマットのデータ供給	
	か?また、プロジェクトに参	機能追加数を KPI として設定する。」ことが明記されてい	
	が:また、クロフェクトに多 画されていない計測機器メー	機能迫加級を NFI として設定する。」ことが明記されています。即ち本プロジェクトに参画された装置メーカーの	
	カーへの導入支援などはお考	製品に搭載されることが決まっています。	
	えですか?	また XMAIL フォーマットを核にした標準化 (JIS 制定)	
	\(\alpha\) \(\gamma\)	後は、プロジェクトに参画されていない計測機器メーカ	
		しも採用する上での支障はなくなります。その導入支援	
		に向けて、各計測分析装置の固有データを XMAIL 形式の	
	l	で回りて、年日内カ州衣里ツ回行ノークを AMAIL 形式の	1

		共通データフォーマットに変換するために必要な「コンバータ作成ガイドライン」や、コンバータソフトが XML	
		型のフォーマットに準拠しているかをチェックする「ス	
		キーマチェッカー」などを併せて準備し公開することに	
		なっている。	
 資料 5−2	│ │ 「放射光施設(SACLA)のデー	本事業には理化学研究所も参画しました。	陣内
「研究成果	タシステムに新規にデータフ	理化学研究所としては、SACLA/SPring-8 について国か	浩司
1-3]	オーマットを変換するコンバ	ら運営を委託されている立場として、ユーザの詳細なご	(□ □)
1 0)	イー・クトを変換するニン/・ 一夕を作製… とあります	要望をお聞きするとともに適切な予算獲得を行うことに	
	が、Spring8 の他のビームライ	安全をお聞きすることもに過めなり昇張行を行うことに より SACLA/SPring-8 ユーザへのサービスとしてコンバー	
	ン、あるいは東北の次世代放	タを作成し提供していきたいと考えています。	
	射光施設のビームラインへの	次世代放射光施設については、設置主体が量子科学技術研究開発機構しなっており、開ル党研究系が決定する技術	
	拡大はお考えですか?	術研究開発機構となっており理化学研究所が決定する権	
		限はございませんが、技術的交流を行っております。理	
		化学研究所がコンバータ等の技術開発を完了しサービス	
		を提供していけば、次世代放射光施設へも導入する流れ	
/# \\\\\ = 0		になるものと期待しております。	7
資料 5-2	同一試料の同一視野を異なる	輸送履歴とともに、測定・計測環境の測定は重要なパーストルのではなる。	陣内
「研究成果	分析手法で観察することはデ	ラメータの一つであると認識しています。温度・湿度の	浩司
3]	ータベース作製のうえで非常	他、試料ホルダ近傍にファラデーカップを具備させるな	
	に大事であり、4計測機器メ	どの工夫によって観察時の電流モニタリングも検討しま	
	一力によるラウンドロビン試	した。また、観察前後での試料形状の比較によってビー	
	験も良い試みと思います。	ム照射の影響を把握することも考慮に入れ、試料変質の	
	ただし、試料によっては特定	モニタリングを行う考えでした。	
	の計測によりダメージを受け	本研究における当初計画の目標では、上記のような観	
	る場合もあります(例えば、	察計測時の環境モニタリングを掲げていましたが、研究	
	電子線による試料変質など)。	期間が短縮された為、仕様の提案による成果を示してい	
	試料搬送時の環境データ記録	ます。	
	だけでなく、このような計測		
	における試料の変質のモニタ		
	も考えておられますか?		
資料 5-2	共通試料ホルダの位置再現精	本研究を行うにあたって、目標数値の設定はランドロ	陣内
「研究成果	度が±3.0μmということです	ビン試験に選定したそれぞれの機器におけるステージ精	浩司
4 」	が、この数字の設定の根拠は	度を約1 μm とするとともに、マーカー観察分解能から規	
	何でしょう?電子顕微鏡の分	定しました。	
	解能を考えると位置再現精度	マーカー観察は電子顕微鏡像および光学顕微鏡像に依	
	は1.0μm以下でも良いように	ります。	
	思います。	ステージの機械精度(バックラッシュ等も含む)とし	
		ての再現性は 1 µm 程度になりますので、ご指摘の「位置	

		再現精度は1.0 µm以下」も設定可能です。 一方で基準点3点がそれぞれに1 µm程度の誤差をもつとすると、それからアフィン変換で求められた測定点は誤差が積み上がり、かつ、最後に観察しようとする場所のステージ精度が加算されるために、ステージ精度より	
		悪くなることが想定されます。これらの理由から目標数値を3 µm としました。 座標情報取得の際に、ステージのバックラッシュを考慮して誤差を最小限にするために送り方法は一方向と規定したうえで実証実験を行いました。この結果精度は、装置のもつステージ位置再現性精度と同等の値となり、	
		今回の装置による計測結果として目標の3 µm を下回る各装置のステージ位置再現性精度と同等の1 µm 以下の精度を得ることができました。	
資料 5-2 「研究成果 7一②」	透過型電子顕微鏡画像について、異なる条件・異なる顕微鏡で撮影された画像の相互比較のためのデータ補償ツールを開発したと言うことですが、どのような原理でしょうか?	透過型電子顕微鏡法では、加速電圧、デフォーカス量等により、像の変調関数としてのコントラスト伝達関数 (CTF) が想定出来ます。そこで、この CTF の補正 (位相補正を中心に、強度補正は SN 比を想定した Wiener フィルタ)を行い、その後、指定した条件での CTF による変調を行うことで実施しました。加えて、3 次元像の再構成までおこなった場合には、その3 次元像の構築の際に上記の補正を加え、その後投影画像を作成する際に、指定した条件の画像を作製できるものとしました。	陣 内 浩司
資料 5-2 「研究成果 8一③」	AI 技術を活用した粒子抽出技術については、既に市販されているものもあります。今回の開発品との比較をなさったことはありますでしょうか?	ディープラーニングによるものとの比較はありませんが、標準的な画像処理ソフト(ImageJ など)や Matlab (ImageToolBox)の関数での比較は行っています。いずれも、今回対象とした画像中で界面が擦れて、途切れているような状況に対しては全く無力であり、そのような状況に対応するべく今回の開発に至りました。特にゴム材料における従来の解析では、市販のソフトウェアを使用した後、分析対象としている物質のみについて検出するように、手作業で修正を行っておりました。今回の開発品のメリットは、市販品+手作業と同等の作業を自動で行うことができる点です。また、市販品+手作業において、間違った検出を行ったと思われる部分についても開発品は自動で修正をかけていることが確認されました。	陣 浩 司
資料 5-2 「研究成果	タイヤ用ゴムの材料の構造に は階層性があります。今回、	ご指摘のようにまだ十分ではないと認識しています。 今回は時間的制約から充填剤の凝集構造を対象にしまし	陣内 浩司

8--(3)|

ディープラーニング手法では、そのうちの一つの階層構造(充填剤の凝集構造)のみを対象として材料特性との相関を取られているようです。これで十分でしょうか?あるいは、まだ改善の余地があると考えておられるのでしょうか?

タイヤ用ゴム材料のような階 層性のある材料への本技術の 適用について、本技術の将来 像をお聞かせ下さい。 たが、それ以外の階層構造も性能に寄与していると考え ています。

様々な階層の特徴量を統合解析することでより高い精 度の解析が可能になると考えており、現在継続して検討 を行っているところです。